Se	arch	Notes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/726,611	OKOSHI, HIDEO
Examiner	Art Unit
William C. Joyce	3682

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
476	61,65,66, 67		
475	195	4/27/2006	MC1
			- · · · - · · · ·
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		-	
		_	

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH	TES STRATEGY)
	DATE	EXMR
-		